

#### Partial English Translation of JAPANESE UTILITY MODEL REGISTRATION Laid Open Publication No. 63-67295A

Page 6, line 8 to page 7, line 17

In the aforementioned structure, the high frequency to pass through the base material of substrate 2 facing the shield plate 28 must pass through a long path interposed between the obverse grounding conductor 20 and the grounding conductor 3. The length of the path, which was only the thickness of the shield plate 8 in the conventional structure, can be arbitrarily set long by setting the width of the obverse grounding conductor 20, thereby increasing the capacitance value to enable to dampen the high frequency significantly.

Further, the through holes 21, 21, ..., the obverse grounding conductor 20, and the grounding conductor 3 form a rectangular waveguide having the pitch X of the through holes 21, 21, ... as the long side and the thickness X of the substrate 2 as the short side. When the pitch X of the through holes 21, 21, ... is set smaller, the cut-off frequency of the rectangular waveguide increases, so that passing of the high frequency having a frequency lower than the cut-off frequency can be inhibited. When each distance Y between the through holes 21, 21, ... at each side of the shield plate 28 is set long, the amount of dampening by the rectangular waveguide increases.

In the above embodiment, the through holes 21, 21, ... formed in the obverse grounding conductor 20 facing the shield plate 28 are formed at both the sides symmetrically with respect to the shield plate 28. However, the through holes 21, 21, ... may be formed simply in a line at an appropriate pitch.

(Effects of the Device)

As described above, according to the shielding structure of the high-frequency circuit of the present device, the high frequency to pass through the base material of the substrate can be dampened remarkably, and a plurality of divisions divided in high frequency surely can be formed in a single substrate by the shield plate.

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭63-67295

@Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和63年(1988)5月6日

H 05 K 9/00 H 01 P 3/08 H 01 R 4/64

G-8624-5F 8626-5J A-6465-5E

審査請求 未請求

(全 頁)

図考案の名称

高周波回路のシールド構造

②実 顧 昭61-161657

**參出 願 昭61(1986)10月22日** 

砂考 案 者

874

東京都大田区雪谷大塚町1番7号 アルプス電気株式会社

内

⑪出 願 人 アルプス電気株式会社

東京都大田区雪谷大塚町1番7号

②代理人 弁理士森山 哲夫

1、考案の名称

高周波回路のシールド構造

2、実用新案登録請求の範囲

1 枚の基板上にシールド板を立設して高周波的 に分離された複数の区画を形成する高周波の シールド構造において、前記基板の選面に接地の なを設け、表面に前記シールド板に沿ってごかい でルド板の厚さより幅のに沿ってごかける でいま接地導体を対したことを前記を かして電気的接続して構成したことを特 後とする高波回路のシールド構造。

3、考案の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本考案は、高周波的な分離をより確実とした高周波回路のシールド構造に関するものである。

(従来の技術)

第4図および第5図に、従来の高周波回路のシールド構造の一例を示す。第4図は、従来構造の

--部切り欠き斜視図であり、第 5 図は、第 4 図のA - A 矢視断面図である。

第4図および第5図において、シールド枠体1 に1枚の基板2が配設されている。この基板2の 裏面のほぼ全体に接地導体3が配設され、表面に 適宜な導体パターン4、4…が配設され、この導 体パターン4, 4…に電子部品5, 5…が配設さ れるとともに半田付けされて高周波回路が形成さ れている。さらに、基板2にスリット6、6…が 穿設され、このスリット 6, 6 … に凸部 7, 7 … を挿入してシールド板8が基板2に立設されてい る。そして、このようにしてシールド板8によ り、1枚の基板2に高周波的に分離された複数の 区画が形成されている。なお、基板2の裏面の接 地導体3とシールド枠体1およびシールド板8と が 半 田 付 け 9 , 9 … に よ り 電 気 的 接 続 さ れ 、 シ ー ルド 枠 体 1 と シールド 板 8 とが 半 田 付 け 10. 10… により電気的接続されている。

(考案が解決しようとする問題点)

ところで、上記した従来の高周波回路のシール



ド構造にあっては、シールド板8の凸部9,9 ·・・が形成されていない部分に臨む基板2の基材中を通過して高周波が漏れ易く、高周波的に分離すべき区画が高周波的に確実に分離できないという問題点があった。

また、基板2の導体パターン4・4 …への電子部品5・5 …の半田付けおよびシールド枠体1とシールド板8との半田付け10・10 …を基板2の表側から行い、基板2の接地導体3とシールド枠体1およびシールド板8との半田付け9・9 …を基板2の裏側から行うため、組立作業工程が多く、量産に不適当であるという問題点があった。

本考案の目的は、上記した従来の高周波回路のシールド構造の問題点を解決するためになされたもので、高周波的に分離が確実にできるとともに組立作業工程が少ない高周波回路のシールド構造を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

かかる目的を達成するために、本考案の高周波 回路のシールド構造は、1枚の基板上にシールド



板を立設して高周波的に分離された複数の区画を 形成する高周波のシールド構造において、前 記基板の裏面に接地導体を設け、表面に前記シールド板の原さより幅のシールド板の厚さより幅のいた。 い表接地導体を設け、この表接地導体を前記接地 導体にスルーホールを介して電気的接続するとと もに半田付けにより前記シールド板に電気的接続 して構成されている。

#### (作用)

#### (実施例)

以下、本考案の実施例を第1図ないし第3図を参照して説明する。第1図は、本考案の高周波回路のシールド構造の一実施例の一部切り欠き斜視図であり、第2図は、第1図のB矢視拡大図であり、第3図は、第1図の要部拡大斜視図である。第1図ないし第3図において、第4図および第5図と同一部材には同一符号を付けて重複する説明を省略する。

第1図ないし第3図において、基板2の表面にシールド枠体1およびシールド板28に沿って表接地導体20が設けられている。また、この表接地導体20と裏面の接地導体3との間が、基板2を貫通するスルーホール21、21…で電気的接続されている。そして、シールド板28に臨む部分の表接地導体20は、シールド板28の厚さより幅が広く形成のでれ、しかもスルーホール21、21…は、第3図のごとく、シールド板28の両側で対称となるようにで記した。カールド板28の両側で対称となるようにで記したが平坦で表接地導体20に隙間なしに当接するよ

う形成されている。

ここで、シールド枠体1とシールド板28の半田付け10,10…および導体パターン4,4…への電子部品5,5…の半田付けを、従来の構造と同様に基板2の表側から行い、さらに表接地導体20とシールド枠体1およびシールド板28との半田付け29,29…を、基板2の表側から同一工程で行う。

かかる構造において、シールド板28に臨む基板2の基板中を通過しようとする高周波は、表接地導体20と接地導体3とで挟まれた長い経路を通過しなければならない。そして、この経路の長さは、従来の構造であれば単にシールド板8の厚さにすぎないものが、表接地導体20の幅で任意に長く接定でき、キャパシタンスの値を大として高周波の減衰を大とすることができる。

また、スルーホール 21、 21 … と表接地 導体 20 および接地 導体 3 により、スルーホール 21、 21 … のピッチ X を長辺として 基板 2 の厚さ Z を短辺とする矩形 導波管が形成されている。そこで、スルーホール 21、 21 … のピッチ X を細かくすることで、

矩形導波管のカットオフ周波数を高くでき、このカットオフ周波数より低い周波数の高周波の通過が遮断される。そして、シールド板28の両側に配設されたスルーホール21、21…間の幅Yを長くすることで、矩形導波管による減衰量を大とすることができる。

なお、上記実施例では、シールド板 28に臨む表接地 導体 20に設けられる スルーホール 21, 21…は、シールド板 28の両側で対称となるように配設されているが、単に一列に適宜なピッチでスルーホール 21. 21… を配設しても良い。

#### (考案の効果)

以上説明したように、本考案の高周波回路のシールド構造によれば、基板の基材中を通過しようとする高周波を大きく減衰させることができませることができるとが、基板とって1枚の基板に高周波的に確実るの形成することができるので、シールド枠体との半田付けおよび導体パターンと電子



部品の半田付け等と同じ作業工程で基板とシールド板との半田付けを行うことができ、組立作業工程が少なく量産に好適である。

4、図面の簡単な説明

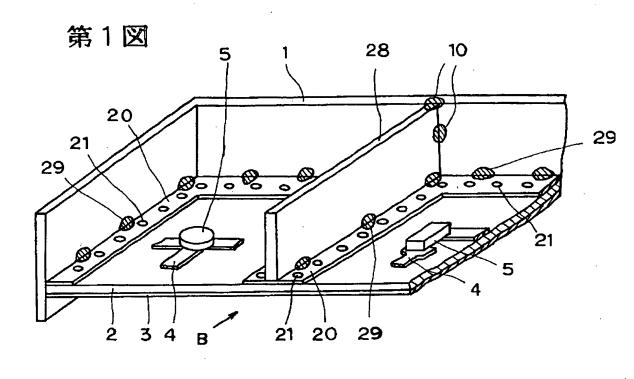
第1図は、本考案の高周波回路のシールド構造の一実施例の一部切り欠き斜視図であり、第2図は、第1図のB矢視拡大図であり、第3図は、第1図の要部拡大斜視図であり、第4図は、従来の高周波回路のシールド構造の一部切り欠き斜視図であり、第5図は、第4図のA-A矢視断面図である。

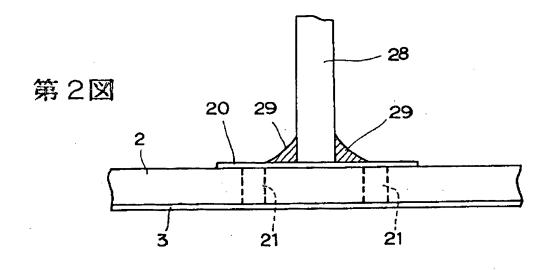
2:基板、3:接地導体、

20:表接地導体、21:スルーホール、。

28:シールド板、29:半田付け。

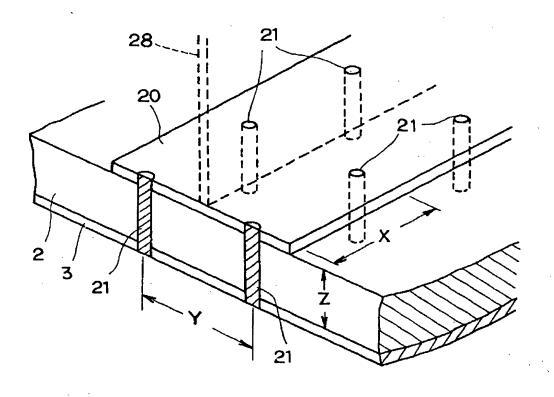
実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代理人 弁理士 森 山 哲 夫





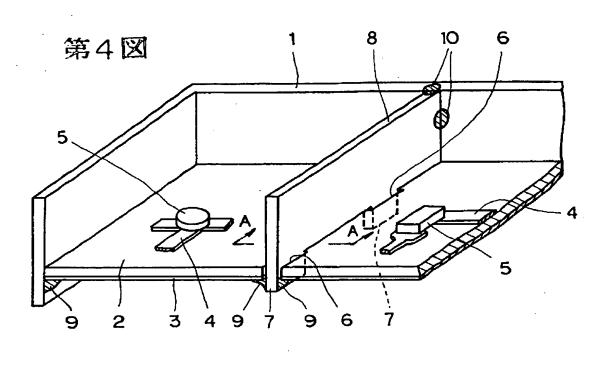
実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代理人 弁理士 森 山 哲 夫

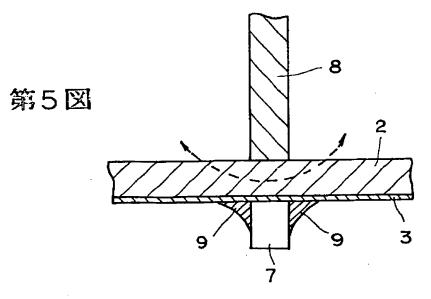
第3図



1059

実用新案登録出願人 代理人 アルプス電気株式会社 弁理士 森 山 哲 夫





実用新案登録出願人 アルプス電気株式会社 代理人 弁理士 森 山 哲 夫

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

#### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.